

■仕様

測 定 線 種	γ (X) 線 (40keV～)
検 出 器	シリコン半導体検出器
測 定 範 囲	1 μ Sv～10Sv、1 μ Sv/h～1Sv/h ¹³⁷ Cs、ファントムを用いて校正
線 量 表 示 範 囲	0000 ～9999 μ Sv 10. 00～99. 99mSv 100. 0～999. 9mSv 1. 000～9. 999 Sv 10. 00～HHHH Sv ※1
線 量 率 表 示 範 囲	0000 ～9999 μ Sv/h 10. 00～99. 99mSv/h 100. 0～999. 9mSv/h 1. 000～9. 999 Sv/h ※2 10. 00～HHHH Sv/h ※1 ※2
積 算 指 示 誤 差	±10%以内 (10 μ Sv～10Sv)
線 量 率 直 線 性	±20%以内 (10 μ Sv/h～1Sv/h)
エ ネ ル ギ ー 依 存 性	50keV～1. 5MeV、±30%以内
表 示	4桁・単位・電池残量
ス イ ッ チ	押しボタン式電源スイッチ (表示単位切り替えスイッチ)
電 源	一次電池: コイン型リチウム電池 CR2450B×1個 (テスト用付属) または CR2450×1個 (別売)
電 池 寿 命	連続700時間 (約1ヶ月) 以上 (室温20℃時)
使用温湿度範囲	－10～50℃、90%RH以下 (結露・凍結なきこと)
外 寸 法	約30×11×108mm (クリップ除く)
重 量	約40g

※1…10Svまたは10Sv/hを超えると、10. 00とHHHHを交互に表示します。

※2…1Sv/hを超えると、精度範囲外となります。

■構成

本体×1台・電池×1個・首ひも×1本・取扱説明書×1部・検査合格票×1部・
校正証明書×1部・保証書×1部